108-5138 Rev. J2 Design Objectives

Mini-Universal MATE-N-LOK Connector(UL 94V-0 Grade) (ミニーエハ・・サルメイテンロック・コネクタ(UL 94V-0 材)

(設計目標書)

Following first 10 pages are English version and last 9 pages are Japanese version. This top sheet is not part of the specification but explains both of English and Japanese versions are available.

このトップシートに続く最初の 10 ページは英語版で、その後の 9 ページは日本語版です。 このトップシートは、規格には含まれませんが、英語、日本語両方があることを説明して います。

DESIGN OBJECTIVES

The product described in this document has not been fully tested to ensure conformance to the requirements outlined below. Therefore, AMP (Japan).Ltd sakes no representation or warranty, express or implied, that the product will comply with these requirements. Further, AMP (Japan).Ltd. may change these requirements based on the results of additional testing and evaluation. Contact AMP Engineering for further details.

1. Scope:

108-5138

MOMORR

Customer Release

AMP SECURITY CLASSIFICATION

In case when "product specification" is referred to in this document, it should be read as "design objectives" for all times as applicable.

This specification covers requirements for product performance and test methods of Mini-Universal MATE-N-LOK* Connectors, conforming to UL 94V-0 Grade.

Product Descriptions:

This connector consists of contacts and single or multi-pole housing, having contact positions in lattice dispositions. Three connector types are available --- wire-to-wire termination, panel hanging and free hanging.

- Material and Finish:
- 3.1 Contact:

Contact shall be made of brass, or phosphor bronze, and tin-plated, having thickness of 0.8microns minimum, and gold-plated in the thickness of 0.76 microns minimum.

3.2 Housing:

Housing shall be made of molded Nylon resin, conforming to UL94V-O.

4. Rating:

4.1 Voltage Rating:

300 V AC or DC (conforming to

Japanese Electrical Appliance and Material

Control Law)

600 V AC or DC (per UL and CSA Approval)

4.2 Current Rating:

7 A

(Refer to Fig. 1.)

4.3 Temperature Rating:

 -20° C -- 105° C (Upper limit of temperature rating must be held including temperature rising, resulted from energized loading in addition to the environmental affection.

- 5. Performance Requirements:
- 5.1 Electrical Performance:

No.	Test Item	Para.	Specified Requirements
1	Termination Resistance, (Low Level)	8.1	lO mΩ maximum
2	Temperature Rising	8.2	30°C maximum (Refer to Fig. 1.)
3	Dielectric Strength	8.3	No abnormalities, such as corona and flashover, shall not take place.
4	Insulation Resistance	8.4	1,000MΩ minimum (Initial) 100MΩ minimum (Final)

Table 1

		Design Ubjectives RFA Revised RFA-1481	Y.M TEC	K K	24 FEB 95 7-27 -89	CHK CHK	1	14	MP	AMP (Japan), L TOKTO, JAPA	
1 0181	J H	Revised RFA-1029 Revised per RFA-942	410	<u>////</u>	5-37 - 56 5156	APP	ال ال	Å	ſ	8-5138	J2
N H	G LTR	Revisicd & Retyped per RFA-927 REVISION RECORD		снк	DATE		Design Objectives Universal MATE-N-LOK Connector V-O Grade)				

108-5138

No.	Test Item	Para		_	cified		irem		
1	Vibration, Low Frequency	8.5	than I during tion r	than 10 milliseconds shall occur during the test. Low level termination resistance after conditioning must not exceed 20 m Ω .					
2.	Physical Shock	8.6	No electrical discontinuity greater than 10 milliseconds shall occur during the test. Low level termination resistance after conditioning must not exceed 20 m Ω .						
3.	Contact Insertion/Extraction Force	8.7	Initia 25th. Extrac Initia	nsertion Force Initial 450g max. 15th. Insertion 450g max. Extraction Force Initial 70g min. 15th. Extraction 50g min.					
4.	Connector Insertion/ Extraction Force	8.8		I	nsertion orce q (max		Extraction Force kg (min.)		
			12		1.5 2.7			0.1 0.2	
			3		3.3		0.3		
			4		3.9		0.4		
			6		5.1		0.6		
			9		6.4 8.2			0.9 1.2	
			12 15		10.0			1.5	
5.	Contact Mounting Force	8.9		max					
6.	Contact Retention Force	8.10	4.0	kg n	nin.				
7.	Crimp Tensile Strength	8.11	Wi		Size			ensile (1bs.)	
<i>(</i> •			mm ²		(AWG) (#26)	k	9 .0	(4.41)	
			0.22		(#24)		.0	(6.61)	
	The state of the s		0.31		(#22)	5.0		(11.02)	
			0.51		(#20)	6	.0	(13.23)	
			0.87		(#18)		.0	(15.43)	
		 	1.27		(#16)	<u> </u>	.0	(17.64)	
8.	Durability (Repeated Insertion and Extraction)	8.12	After insertion/extraction conditioning, sample shall meet the requirements of insertion/extraction force, and termination resistance shall be 20 m Ω max.					t the re- ctraction	
9.	Panel Retention Force of Housing	8.13	1						
10.	Housing Retention Force	8.14	4.5 k		in. in. for	l-pos	itio	n conn.	
	Table 2 (End)	!	SHEET		A-M	P		MP (Japan), l rokyo, Japa	

5.3 Environmental Performance:

No.	Test Items	Para.	Specified Requirements
1.	Thermal Shock	8.15	After thermal shock conditioning, samples must meet the requirements for dielectric strength. Termination resistance shall be 20 mΩ max.
2.	Temperature- Humidity Cycling	8.16	After temperature-humidity conditioning, sample must meet the requirements for dielectric strength and insulation resistance. Termination resistance shall be $20m\Omega$ max.
3.	Salt Spray	8.17	After salt spray conditioning, sample must meet the requirements for low level termination resistance of $20m\Omega$ max.
4.	Arc Tracking	8.18	After the test conditioning, the tested samples shall be free from the abnormalities such as smoke generating, flaming up or insulation breakdown etc. This test is applied only for hermaphroditic connectors (2-Pos. thru 4-Pos.).

Table 3

- 6. Quality Assurance Provisions:
- 6.1 Test Conditions:

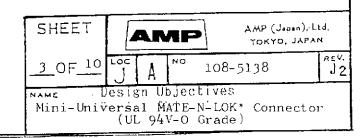
Unless otherwise specified, all the tests shall be performed under any combinations of the following test conditions.

Temperature 15 - 35°C Relative Humidity 45 - 75°C Atmospheric Pressure 650 - 800mmHg

- 6.2 Test Specimens:
- 6.2.1 Sample Preparation:

Test samples to be employed for the tests shall be prepared in accordance with AMP Application Specification 114-5050, Crimping Mini-Universal MATE-N-LOK* Connector Contacts, by using the wires of the applicable sizes specified in Table 4.

Unless otherwise specified, no sample shall be reused.

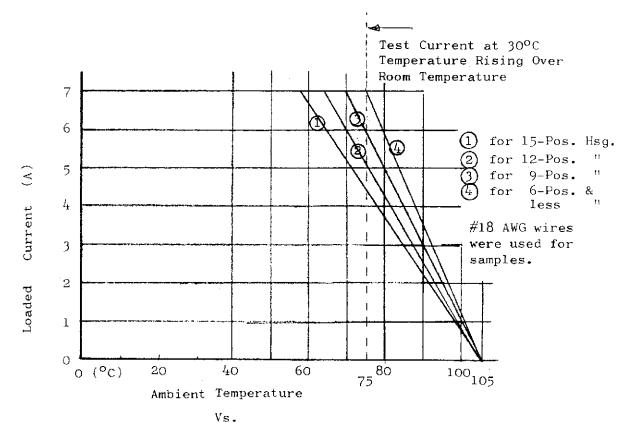


6.2.2 Applicable Wires:

Wires of applicable sizes specified in Table 4 shall be used for sample preparation.

Calculated Cross-Sec-	Wire Size	Strand Diame-	Number of	Insulation Diameter(mm)	Applicable Specification
tional Area	(AWG)	ter mm	Strands	Diameter (mm)	opecitication
$0.14 \mathrm{mm}^2$	(#26)	0.16	7	1.28	UL 1007
0.22 "	(#24)	0.16	11	1.57	UL 1007
0.31 "	(#22)	0.18	12	1.5	JCS 246
0.51 "	(#20)	0.18	20	2.0	JCS 246
0.87 "	(#18)	0.18	34	2.13	UL 1007
1.27 "	(#16)	0.25	26	2.5	UL 1007

Table 4



Loaded Current

Fig. 1

Ì	SHEET	AM		AMP (Japan), Ltd. TOKYO, JAPAN			
	4 OF 10	J A NO	108-5138	J2			
	Mini-Unıv	esign Ubjec ersai MATE- L 94V-O Gra	-N≐LOK* Connecto	r			

7.	Test	Items	and	Test	Sequence:

NUMBER 108-5138

I //		T	·												
108-513	Test Items	Para- graph				Sam	ple		Gra	oup	<u>-</u> -				
10		Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NUMBER	Confirmation of Product		1,3	1,3	1,4	1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,
NUN	Low Level, Termination Resistance	8.1								2,5					
	Temperature Rising	8.2					2								
Customer Release	Dielectric Strength	8.3						3				6	7		
ust	Insulation Resistance	8.4						2					6		
	Vibration, Low Frequency	8.5							3				Ť		
≿ NO I	Physical Shock	8.6					**			3					<u> </u>
AMP SECURITY CLASSIFICATION	Contact Insertion/Extraction Force	8.7		2											
AMP	Connector Insertion Extraction Force	8.8									3				
	Contact Mounting Force	8.9				2									
	Contact Retention Force	8.10						5							
	Crimp Tensile Strength	8.11	2							$\neg \dagger$					
	Durability	8.12									4				
	Housing, Panel Retention Force	8.13			2										
	Housing Retention Force	8.14	7		3										\dashv
-	Thermal Shock	8.15			\neg			_		-	-	3			-
	Temperature-Humidity Cycling	8.16											3		-
	Salt Spray	8.17	_						+					3	
	Arc Tracking	8.18							1		*10 Sep				2

Table 3

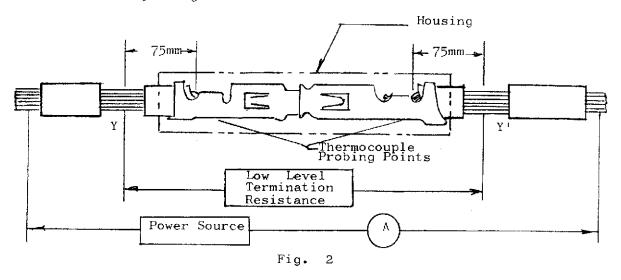
SHEET	AA	AMP (Jepan), Ltd. TOKYO, JAPAN						
5 OF _10	J A	108-5138	}	J2				
		bjectives (UL C ATE-N-LOK* (94V-0 Grad Connector	de)				

8. Test Methods:

8.1 Low Lever Termination Resistance:

Low level termination resistance is obtained by measuring millivolt drop of the test circuits formed by mated connectors by probing across the test points between Y - Y' including wire crimps and frictional contact area. Measurement shall be done on test current of 50mA DC maximum at open circuit voltage of 50 mV maximum. From the measured value, the resistance of a 150 mm long wire used for termination must be deducted before calculation.

The points Y and Y' are determined at 75mm apart from end of wire crimps where insulation must be removed and soldered for obtaining stable reading of contact at probing.



8.2 Temperature Rising:

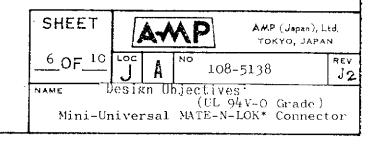
Contact-loaded, mated pair of connectors shall be tested by applying test current of specified intensity as shown in Fig. 1 to the mated contacts. Temperature rising by energized current shall be measured by using thermocouple probing at the points shown in Fig. 2. From the measured reading, room temperature must be deducted to obtain risen temperature.

8.3 Dielectric Strength:

Connector assemblies must be tested by applying test potential of $1.5~\rm KV$ AC increasing at a rate of 500V a second between the adjacent contacts and between the contacts and the ground. After the specified voltage is reached, the potential must be held for 1 minute.

8.4 Insulation Resistance:

Mated pair of connector assemblies must be tested by applying test potential of $500\ V$ DC between the adjacent contacts and between the contacts and the ground.



8.5 Vibration, Low Frequency:

Contact-loaded and mated pair of connectors shall be vibrated on the vibrating plate of testing machine in three axial directions for 2 hours each plain, -- totally 6 hours, where a sweeping vibration is applied to reciprocate between 10-55-10 Hz. changing a cycle a minute. During the vibration, series wired contact circuit shall be monitored for occurence of electrical discontinuity greater than 10 microseconds. After vibratile conditioning, sample shall be visually inspected for evidence of abnormalities, and measured for low level termination resistance.

8.6 Physical Shock:

Contact-loaded and mated pair of connectors shall be tested by applying physical impact in three axial directions with 6 drops each plain, -- 3 drops in normal and 3 drops in reversed direction. Magnitude of impact shall be 50G minimum to shape a half sine wave within 10 milliseconds. After impact conditioning, inspect visually for evidence of abnormalities taking place in the sample, and measure for low level termination resistance. During impact test, test current shall be applied to the test circuit, and monitored for occurence of electrical discontinuity greater than 10 milliseconds.

8.7 Contact Insertion/Extraction Force:

Fasten socket contact on the head of tensile testing machine, and apply an axial insertion/extraction force to mate and unmate gage pin shown in Fig. 3, by operating the head to travel with the speed at a rate of 100 mm a minute. The force required to mate and unmate the gage pin shall be measured and recorded.

8.8 Connector Insertion/Extraction Force:

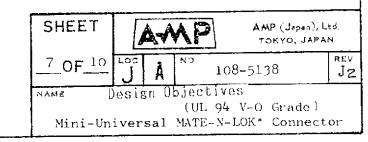
Contact-loaded and mating pair of connectors shall be tested by securing them on tensile testing machine in the manner that they mate and unmate as the head is operated to insert and extract in axial direction with the speed at a rate of 100mm a minute. The force required to mate and unmate the connector shall be measured and recorded.

8.9 Contact Mounting Force:

Insert contact into connector cavity, and the force required to mount the contact in correct position, shall be measured and recorded.

8.10 Contact Retention Force:

Insert a wire-crimped contact into housing cavity and confirm that the contact is locked in position. Then fasten the housing on tensile testing machine, and apply an axial pull-off load to the crimped wire by operating the head to travel with the speed at a rate of 100mm a minute. Contact retention force is determined when the contact is dislodged from the housing cavity.



8.11 Crimp Tensile Strength:

Fasten a wire-crimped contact on the head of tensile testing machine, and apply an axial pull-off load to the end of crimped wire, by operating the head to travel with the speed at a rate of 100mm a minute. The force required to pull off the wire from the wire crimp or to break the wire, shall be measured and recorded.

8.12 Durability:

Repeat insertion and extraction of connectors for 24 cycles. Then, measure for connector insertion force and extraction force respectively, and for low level termination resistance.

8.13 Panel Retention Force:

Insert housing into panel cut-out mounting hole prepared with the specified dimensions, along the punch piercing direction of the panel. Then, apply an axial pull-off load from the connector mating side. The force required to dislodge housing from the cut-out hole shall be measured and recorded.

8.14 Housing Retention Force:

Secure one of the mated pair of connectors which are locked with locking device, on the tensile testing machine and apply an axial pull off load to separate the housings by operating the head to travel with the speed at a rate of 100 mm a minute. The force required to separate with or without damage of locking device, shall be measured and recorded.

8.15 Thermal Shock:

Mated pair of connectors shall be exposed under 25 cycles of heat-cold temperature changes, each cycle consisting of the sequence as shown in Table 6. After the test duration, the samples shall be reconditioned in the room temperature for 3 hours. Then measure for dielectric strength and low level termination resistance.

Step	Temperature	Duration
1	-20 +0 -5	30 minutes
2	25 ⁺¹⁰ -5	5 minutes (max.)
3	95 + 5 95 - 0	30 minutes
4	25 +10 -5	5 minutes (max.)

Table 6

SHEET	AMP	AMP (Japan), L TOKYO, JAPA	
8 OF 10	. 🔾	3-5138	REV J2
	esign Objective (UL 94 versal MATE-N-I	V-O Grade)	1

8.16 Temperature-Humidity Cycling:

Mated pair of connectors shall be exposed under temperature-humidity cycling in the test chamber in accordance with Test Method 106D of MIL-STD-202, where temperature changes between 25 and 65°C are made for 10 cycles with relative humidity of 80-98% including 10 cycles of low temperature shocks during the test. After conditioning, recondition in the room temperature, and measure for dielectric strength, insulation resistance and termination resistance.

8.17 Salt Spray

Mated pair of connectors shall be exposed under salt spray conditioning, in the test chamber for 48 hours where 5% salt solution spray is filled for test purposes. After duration of test conditioning, sample connector shall be taken out from the test chamber, and linsed with tap water, and dried in the room tempetarure without use of powered ventilation. Low level termination resistance shall be measured and recorded.

8.18 Arc Tracking

Arc tracking of the connector shall be tested in accordance with the test method specified in IEC Publication 112, by dripping the drops of the below described solution onto the pair of mated connectors that are loaded with the contacts in full positions, being hung perpendicularly with the current of the below described intensity. The dripping of the solution shall be done from the place 30mm - 40mm over the connectors in the manner that the dripped solution would permeate into inside the connector by way of the terminated wires.

Test Potential Applied between the

Adjacent Contacts:

300V AC 50/60 Hz

Short Circuit Current:

1 A

50

Solution:

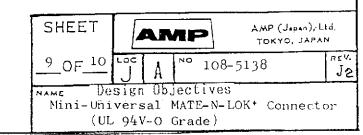
0.1% Ammonium Chloride(NH,cl)

Dripping Conditions: Quantity of a Drop= $20 - \frac{5}{0}$ mm³

Number of Drops

Frequency = 30 - 5 seconds

(Intervals)



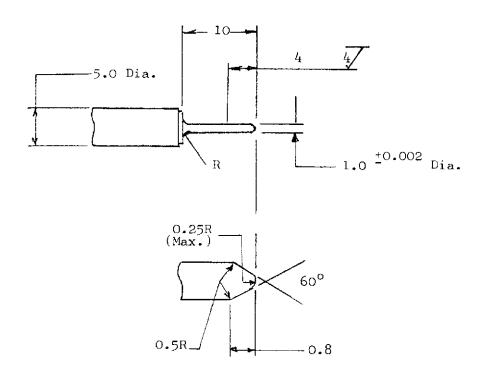


Fig. 3 Pin Gage for Measurement of Contact Insertion/Extraction Force

补 内 標 進



管理基準:一般顧客用

標 準) (技術

日本エー・エム・ビー株式会社

設計目標書

本製品は下記要件を満足するか否か未確認です。従って、本製品がこれら要件を 満足することを保証するものではありません。また、これら要件は都合により変更 する場合もあります。詳細は、当社技術部にお問い合わせ下さい。

本費中に「本規格は」と引用している箇所はすべて「本設計目標費は」と読み換え て適用願います。

Design Objectives

Mini-Universal MATE-N-LOK Connector(UL 94V-0 Grade)

要 1. 概

> 本コネクタは単極及び多極よりなり、多極は格子状配列で構成されている。タイプは電線 対電線接続でパネル取付け型及び宙吊り型がある。

2 適用範囲

本仕様書は、ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(UL94V-0材)の 全ての製品について適用される。

- 3. 材料及び表面処理
 - 3.1 コンタクト

(1) 材 質 : 黄 銅 燒青銅

(2) 表面処理 : 錫めっき 0.8 ミクロン以上

> 金めっき 0.76ミクロン以上

3.2 ハウジング

(1) 材 質 : 66ナイロン樹脂

(2) 難燃性: UL 94V-0

4. 定 格

300V AC/DC (電気用品取締法に準拠) 600V AC/DC (UL,CSA認定)

圧: 4. 1 Ē.

最大 7A (図1参照) 4. 2 流:

使用温度範囲: -20°C~105°C (但し温度の上限には,負荷電流によって生ずる温 4. 3

度上昇分を含む)

										作成:560.9.26	分類:		
J2	設計	目標	書	RFA - 19	as 1	Υ,Μ		1111	affer et fer	$\beta.Imm$	1	設計目標書	
J;								9.37	7/5	検閲:	コード:	į	改訂
_J	改訂	RFA-	102	2.9	-	# #F	10	oul	\$13 ₀	_		108-5138	J2
Н	改訂	RFA-	942	2	نې .	37	100	w	1/8	V. Durie			
G	改訂	RFA-	927	7		= ±±	Sou	buc	50 9/26	承認:	名称:	ミニ・ユニバーサル	
ट्या		改訂	51	\$ ⊋	-	作成	核阅	承認	辛月日	N 1/36		メイテンロック・コネクター	
昭和	q	年	月	日	制	定	9	頁中	1頁	x) thought		(UL94V-0村)	

5. 性 能

5.1 電気的性能

	J	頁 目		項 目		試験方法	規格. 値
1	p -	レベル	総合	抵抗	8. 1	10 mæ以下であること。	
2	温	度	上:	昇	8. 2	30 ℃以下であること。(図 1 参照)	
3	耐	電		Æ	8. 3	コロナ放電, フラッシュオーバー等の異 状がないことo	
4	絶	緑	抵	抗	8. 4	1,000 M.Q 以上(初 期) 100 M.Q 以上(試験後)	

表 1

5.2 機械的性能

	項	<u> </u>	試験方法	規 格 値
1	低 周 波	振動	8. 5	振動試験中 10 マイクロ秒をこえる不連続導通を生じないこと。ローレベル総合抵抗は $20~\mathrm{m}\Omega$ 以下。
2	機械的	衝撃	8. 6.	衝撃試験によって10 マイクロ秒をこえる不連続導通を生じないこと。ローレベル総合抵抗は20 mΩ以下。
3	コンタクト挿	入引抜力	8. 7	初期 挿入力 : 450 g以下 25 回目 """ 初期 引抜力 : 70 g以上 25 回目 : 50 g以上
				極数 挿入力(kg) 引抜力(kg)
	•			1 1.5 kg以下 0.1 kg以上
				2 2.7 kg以下 0.2 kg以上
				3 3.3 kg 以下 0.3 kg 以上
4	1 コネクタ挿入引抜力 8.	8. 8	4 3.9 kg 以下 0.4 kg 以上:	
) [6 5.1 kg以下 0.6 kg以上 9 6.4 kg以下 0.9 kg以上:
:				
: :	1 1			
			Name of the contract of the	12 8.2 kg以下 1.2 kg以上 15 10 kg以下 1.5 kg以上

表 2(続く)

分類:	標準の名称: ミニ・ユニバーサル	標準のコード:	改訂 2 責
設計目標書	メイテンロック・コネクタ (UL 94V-0 材)	108-5138	-2 9 頁中

_{管理基準:} 一般顧客用

	項	8	試験方法	方法 規格値			
5	コンタクト	装着力	8. 9		700g	以下	
6	コンタクト	保持力	8. 10		4 kg i	以上	
				電線	サイズ	圧着部引張力	
				取取	AWG	kg以上	
				0.14	2 6	2	
7	工	8. 11	0.22	2 4	3		
				0.31	2 2	5	
				0.51	2 0	6	
				0.87	1 8	7	
			Ţ	1.27	16	8	
8	耐 久 (コネクタ繰返)	性 性 し挿抜)	8. 12	挿入引抜きを行った後に, コネクタ挿入 引抜力の規格値を満足し, ローレベル総 合抵抗は 20 m.2 以下。			
9	ハウジングの パネル	·保持力	8. 13	12 kg 以上		以上	
10	ハウジング	保持力	8. 14	1	4.5 kg 旦し1をは3		

表 2 (終り)

5.3 耐環境性能

	項	B	試験方法	規 格 値
1	熱 衝	擊	8. 15	試験後耐電圧の規格値を満足し, ローレ ベル総合抵抗は 20 m Q 以下。
2	温 湿度 サ (耐 湿		8. 16	試験後耐電圧及び絶縁抵抗の規格値を満足し、ローレベル総合抵抗は20m2以下。
3	塩水	噴 霧	8. 17	ローレベル総合抵抗は 20m2 以下。
4	* アークトラ	ッキング	8. 18	発煙,発火又は絶縁破壊のないこと。

表 3 *雌雄同形型コネクタ(2~4P)のみに適用する。

6. 品質保証条件

6.1 試験条件

特に指定のない場合は,下記に示す環境条件のもとで性能試験を行うものとする。

温	度	1 5 ∼ 3 5 °C
相対	湿度	45~75%
気	圧	650~800 nm Hg

分類:	標準の名称: ミニ・ユニパーサル	標準のコード:	改訂 3	頁
設計目標書	メイテンロック・コネクタ(UL 94V-0材)	108-5138	12 9 3	頁中

6.2 試 験

(1) 試 料

性能試験に用いる試料は「ミニ・ユニパーサル・メイテンロック・コンタクトの圧着 条件114-5050」 に基づいて第4表に示す電線に圧着した正規の試料であること。 いずれの試料も規定された順序以外の他の試験に用いてはならない。

(2) 使用電線

性能試験に用いる電線は第4表に示す電線にて行うものとする。

計算断面積	A W G	素 線 径 (mm)	素 縀 数	絶縁被覆 外径(am)	電線規格
0.14	2 6	0,16	7	1.28	UL 1007
0.22	2 4	0.16	1 1	1.5 7	UL 1007
0.31	2 2	0.18	12	1.5	JCS 246
0.51	2 0	0.18	2 0	2.0	JCS 246
0.87	1 8	0.18	3 4	2.1 3	UL 1007
1.27	1 6	0.25	2 6	2.5	UL 1007

表 4

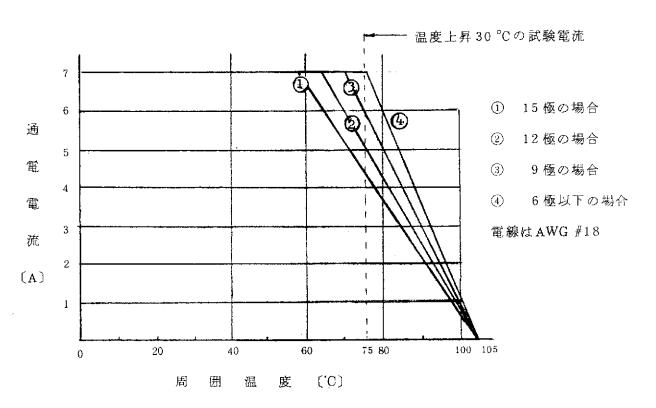


図1 周囲温度一通電電流特性

分類:	標準の名称:	ミニ・ユニバーサル	標準のコード:	改訂 4 頁
設計目標書	t t	·コネクタ(UL 9 4 V-0 材)	108-5138	J2 9 頁中

7. 試験項目及び試験手順

	1	<u> </u>		· —										
新、 験 項 目	該当試験		,			試	験	<i>y</i> ,	v –	ブ		1	1	
	方法項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
外觀	-#-	1,3	1,3	1,4	1	1,3	1,4	1,4	1,4	1.5	1,4	1,4	1,4	1,3
ローレベル総合抵抗	8. 1							2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	
温 度 上 昇	8. 2					2								
耐 電 圧	8. 3						3				6	7		
絶 緑 抵 抗	8. 4		:				2					6		
低 周 波 振 動	8. 5							3			~			
機械的衝撃	8. 6								3					
コンタクト挿入引抜力	8. 7		2											
コネクタ挿入引抜力	8. 8									3				
コンタクト装着力	8. 9				2									
コンタクト保持力	8. 10						5							
圧 着 部 引 張 強 度	8. 11	2												
耐 久 性	8. 12									4				
ハウジングのバネル保持力	8. 13			2										
ハゥジング保持力	8. 14			3										
熱 衝 撃	8. 15										3			
温湿度サイクル	8. 16											3		·
塩 水 噴 霧	8. 17												3	
アークトラッキング	8 18													2

表 5

〔注〕 グループ 10,11,12 は機械的試験は行わない。

グループ13 (アークトラッキングテスト)は雌雄同形型コネクタ(2~4P)のみに適用する。

	標準の名称: ミニ・ユニバーサル	標準のコード:	改訂 5 頁
設計目標書	メイテンロック・コネクタ (UL 94V – Q材)	108-5138 .	J2 9 頁中

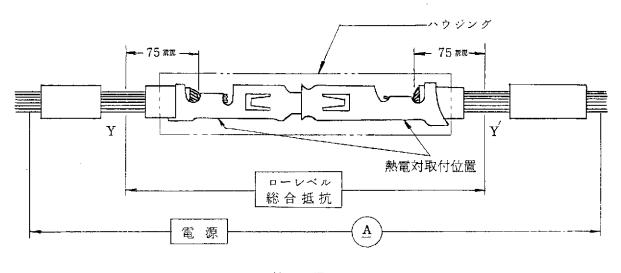
8. 試験方法

8.1 ローレベル総合抵抗

管理基準:

コネクタを嵌合した状態で開放電圧 50 mV DC 以下,閉路電流 50 mA DC 以下で行な 5。温度の上昇が安定してから,Y-Y間を直流電圧計で測定する。コンタクトの圧 着部及び嵌合部の総合抵抗は,この測定値から 150 mm の電線の抵抗値を差引いて算出 する。

Y点は圧着部後端から測定して位置を決めるが、その場合に被覆を余分にむきとって 電流密度を一様にするためプローブをあてる電線部分に半田をもる。



第 2 図

8.2 温度上昇

ハウジングにコンタクトを組込み、図1 に示す試験電流を流す。図2 に示すように用 着部に熱電対を取り付け温度を測定し、室温を引いた値が温度上昇値である。

8.3 耐電圧

コネクタの隣接回路間に耐電圧試験機を用いて毎秒 500V の割合で電圧上昇させ, 1.5KV AC を 1 分間印加する。

8.4 絶縁抵抗

コネクタを篏合した状態で隣接しているコンタクト相互間およびコンタクトとアース間を測定する。なお、測定電圧はDC500Vとする。

8.5 低周波振動

10-55-10Hz/1分間の振動周波数,全振巾 1.52 mmをコネクタの 90度直交する 3 軸方向に各 2 時間振動を与える。この後外観を観察し、ローレベル総合抵抗を測定する。また振動試験中に不連続導通の有無を確認する。

8.6 機械的衝擊

10 ミリ秒間に 50 G の半波正弦波形の衝撃をコネクタの 90 度直交する 3 軸方向正負に 3 回宛合計 18 回衝撃を行なう。 この後外観を観察し、ローレベル総合抵抗を測定する。また本試験中に不連続導通の有無を確認する。

8.7 コンタクト挿入引抜力

ンケット・コンタクトを引張試験機に取り付けて、図3に規定するゲージを軸方向に 100 mm / 1 分間の速度で挿入と引抜を行ない測定する。

8.8 コネクタ挿入引抜力

ハウジングにコンタクトを組込み,一方のハウジングを固定し,他のハウジングを100 mm/1分間の速度で挿入と引抜を行ない測定する。尚ハウジングのロッキング機構は取り除いておくこと。

8.9 コンタクト装着力

コンタクトをハウジングに装着するのに要する力を測定する。

8.10 コンタクト保持力

電線を圧着したコンタクトをハウジングに組込み、引張試験機にかけて電線の軸方向に 100 mm/1 分間の速度で引張り、コンタクトがハウジングから引抜ける時の値を測定する。

8.11 旺着部引張強度

コンタクトと電線との間に垂直方向に荷重を100 mm/1 分間の速さで加え測定する。 電線の破断又は圧着部から電線が引抜けるときの値が引張強度である。

8.12 耐 久 性

コネクタの挿入引抜きを 24 回繰り返えす。との後コネクタ挿入引抜力とローレベル 総合抵抗を測定する。 管理基準: 一般顧客用

8.13 パネル保持力

正規寸法のパネル穴にハウシングを挿入し、正規に取付けた後、挿入方向と反対側か ちハウジングに力を加える。パネルからハウジングが抜ける時の値を測定する。

8.14 ハウジング保持力

ロッキング機構が作用し正規に嵌合したコネクタの片方を固定し、他方を軸方向に 100 mm/1 分間の速度で引張り、ロック機構の外れ又は破損して嵌合の外れた時の荷重を測定する。

8.15 熱 衝 撃

コネクタを嵌合した状態で第6表に示す試験を1サイクルとし、これを25サイクル行った後室温に3時間以上放置する。試験後耐電圧とローレベル総合抵抗を測定する。

段 階	温 度 (°C)	時間
1	-20 ⁺⁰ ₋₅	.30 分
2 -	25 ⁺ 10 ₋₅	最大 5 分
3	95+5	30 分
4	25 ^{+ 10}	最大5分

表 6

8.16 温湿度サイクル

MIL-STD-202, 試験法 106Dにより, コネクタを篏合した状態で相対湿度 80~98%で, 25~65°Cの温度変化と-10°Cの低温衝撃を 10 サイクル行う。測定は室内放置 3 時間後行う。

8.17 塩水噴霧

コネクタを篏合した状態で5%の塩水を48時間噴霧後,塩の堆積物を水洗した後,常温で自然乾燥後,ローレベル総合抵抗を測定する。

8.18 アークトラッキング (準拠規格 IEC Pub. 112)

嵌合し電圧印加したコネクタを軸方向を垂直にした状態でコネクタ上端面から 30~40 mmの高さから下記に規定する水溶液を接続された電線を伝わせてコネクタ内に滴下して 試験する。

隣接極間印加電圧: AC300V 50/60 Hz

短 絡 電 流 : 1 A

水 溶 液 : 0.1 多塩化アンモニウム (NH4 cl) 水溶液

滴 下 条 件 :滴下量 20⁺⁵ ml/滴

滴下数 50 滴 間 隔 30±5秒

分類:
設計目標書標準の名称:
ミニ・ユニバーサル
メイテンロック・コネクタ(UL 94V-0材)標準のコード:
108-5138改訂 8 頁
3 頁中

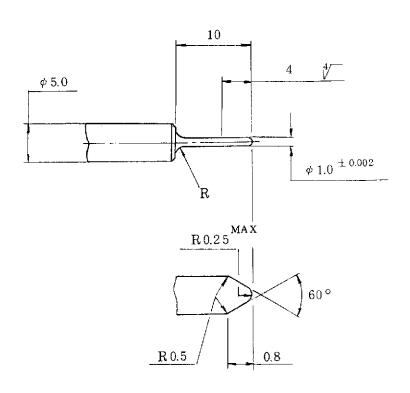


図3 コンタクト挿入引抜力測定用ゲージ

分類:標準の名称:ミニ・ユニバーサル標準のコード:改訂 9 頁設計目標書メイテンロック・コネクタ(UL 94V-0材)108-5138J2 9 頁中